



Ref. Certif. No.

CN36367

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Fuse-links for the protection of semiconductor devices

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurMersen France SB SAS
15 rue de vaucanson 69720 Saint Bonnet de Mure, FranceName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantMersen France SB SAS
15 rue de vaucanson 69720 Saint Bonnet de Mure, FranceName and address of the factory
Nome et adresse de l'usineNolam Tunisia
rue de Nabeul lot n°4 zone industrielle de M'Ghira ,Tunis, TunisieNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Un:AC550V,AC600V,AC690V; In:800A,900A,1000A,1100A,1250A,1400A/690V,1500A,1600A,1800A/600V,2000A/550V;I1:100kA;Breaking range and utilization Category:aR

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Ferraz Shawmut

Model / Type Ref.
Ref. De type

SC33AR

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60269-4:2012(Edition 5.1) see also IEC 60269-1:2006(4th Edition) +A1:2009

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

00901-CB2015CQC-069242

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2016-03-11

Signature:

Wang Kejiao